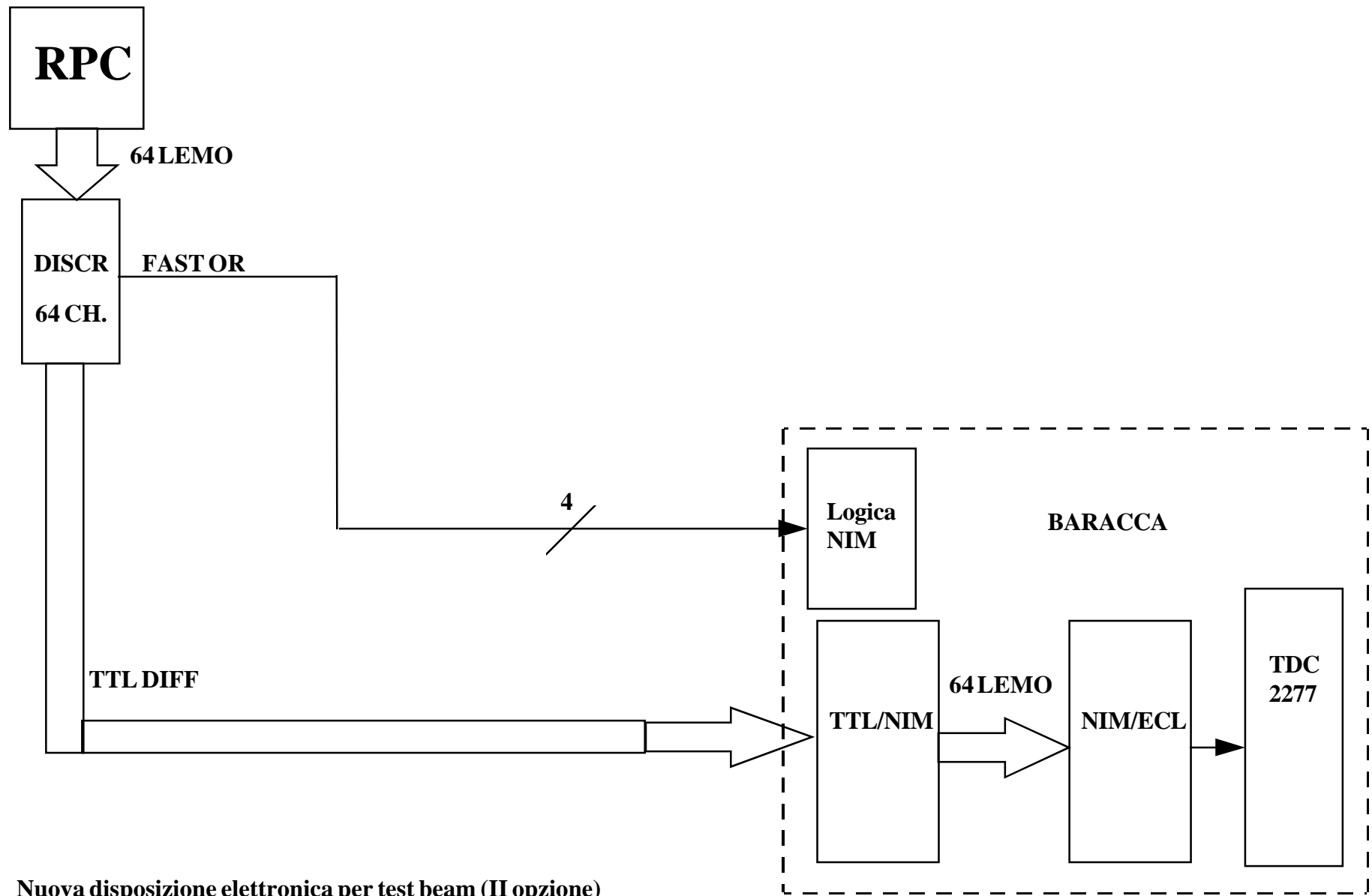
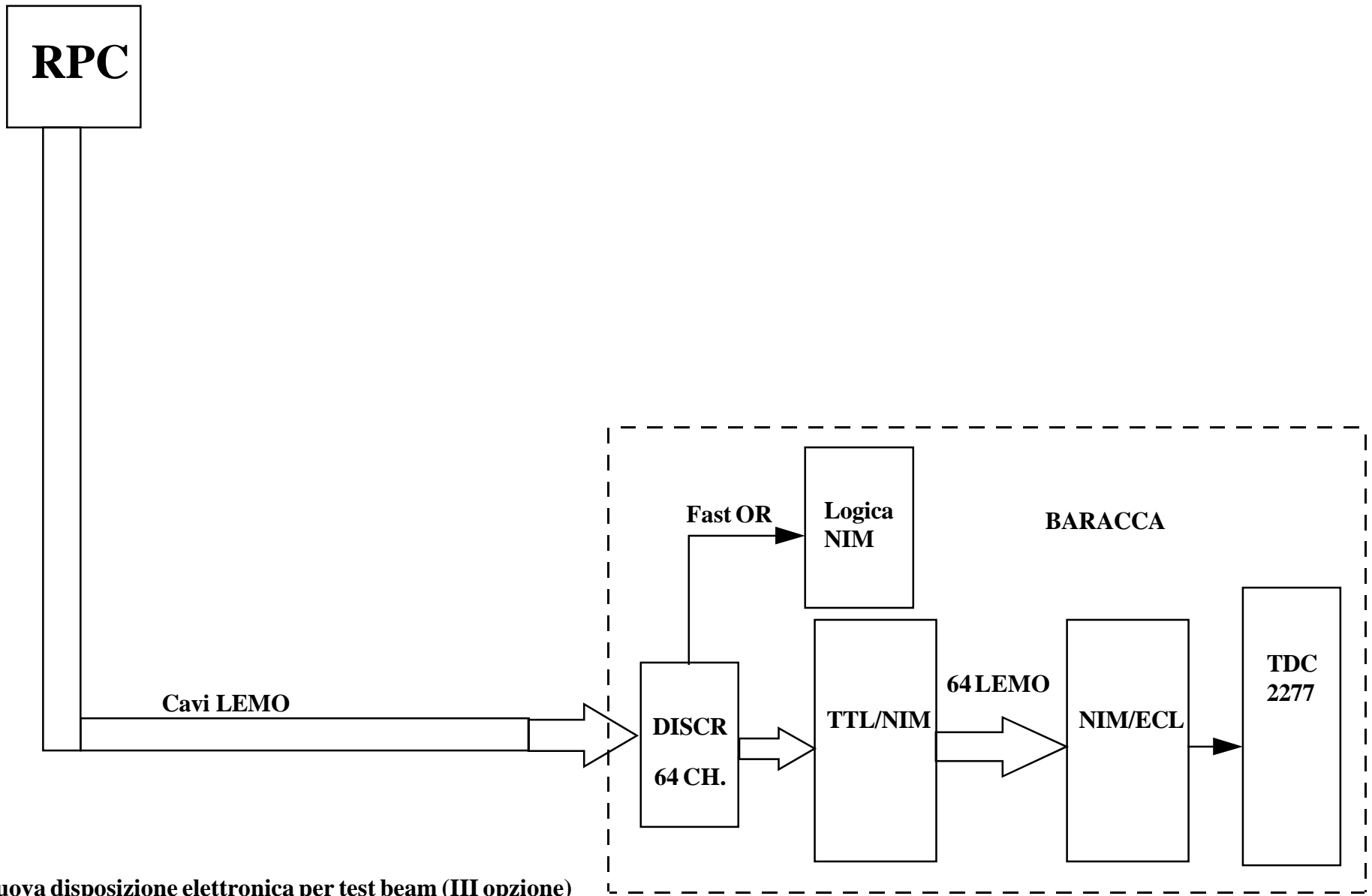


**Nuova disposizione elettronica per test beam (I opzione)**



Nuova disposizione elettronica per test beam (II opzione)



**Nuova disposizione elettronica per test beam (III opzione)**